原位准同步检测微纳结构物化特性的方法

文献类型：专利

作者 孔德义 赵贵 程玉鹏 陈池来 李庄 刘英 李加伟 唐敏 殷世平 王焕钦

发表日期 2011

专利国别 中国

专利号 CN 102183679A

专利类型 发明

权利人 中国科学院

申请日期 2011

专利申请号 201110062649.2

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/21388]

专题 合肥物质科学研究院_中科院合肥智能机械研究所

作者单位 中国科学院合肥物质科学研究院智能所

推荐引用方式 GB/T 7714 孔德义 赵贵 程玉鹏 陈池来 李庄 刘英 李加伟 唐敏 殷世平 王焕钦. 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法, 原位准同步检测微纳结构物化特性的方法. CN 102183679A. 2011-01-01.

入库方式： OAI收割
来源： 合肥物质科学研究院

浏览 60 下载 9 收藏 0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

版权所有 @2023 中国科学院 - 运行维护： 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

陇ICP备2021001824号-8 甘公网安备 62010202001088号

0931-8270076 发送邮件